プロピレン共重合体の球晶成長と結晶多形

広大院総合科·田口健

[緒言] ポリプロピレン(PP)結晶には α_1 、 α_2 、 β 、 γ 等の結晶多形が存在する。その中でも 特徴的な構造を有するのが γ 晶である。 γ 晶では一対の平行な 3_1 らせん分子鎖が交互に約 80° 軸を傾けて積層した高分子結晶では他に類をみない特異な結晶構造をとる^[11]。 γ 晶は高 圧下において形成されることが知られているが、常圧下においても低分子量試料、立体規則 性や共重合体等の欠陥が少量導入された試料において形成される。これらのことは γ 晶形成 にはその特異な結晶構造と折り畳み構造とのエネルギー的競合が関連していると見られ、そ の結晶化機構と高次構造形成過程は大変興味深い。このことから、 γ 晶形成にはその特異な 結晶構造と分子鎖折り畳み構造のエネルギー的競合が強く関連していると見られ、その結晶 化機構と高次構造形成過程は大変興味深い。我々はこれまで、高分率で γ 晶を形成するプロ ピレン-エチレン・ランダム共重合体 ((P-E)RCP) 超薄膜における単結晶成長を観察し、 γ 晶が針状 α 晶(010)側面からエピタキシャル的に成長することを見出した^[21]。本研究では、 このような(P-E)RCP バルク試料中での球晶形成過程を探るため、バルク試料の等温結晶化 時分割 X 線測定と、薄膜(厚さ数 μ m)から成長させた球晶のマイクロビーム X 線回折測定 を行い、等温結晶化中の γ 晶分率時間変化と、球晶の γ 晶分率・方位分布から、結晶多形と 球晶形成機構の関係を探る。

[実験] 試料として高分率でγ晶を形成するプロピレン-エチレン共重合体 ($M_w = 260 \times 103$, $M_w/M_n = 3.8$, エチレン分率 = 4.7 mol%) を用いた。この試料のγ分率は結晶化温度に依存 し (図 1)、107.5℃付近でピークの約94%に達する。厚さ約0.4mmの試料の等温結晶化時分 割 X 線測定を SPring-8 BL40B2 にて行った。また、p-xylene 溶液から作製した厚さ約10µm のキャスト膜から作製した球晶 ($T_x = 110 \sim 117.5$ °C)のマイクロビーム X 線回折測定 (ビー ムサイズ: 1µm×1µm ~ 2µm×2µm) を SPring-8 BL03XU (FSBL) において行った。





Fig. 1. The γ fraction, f_{γ} vs. crystallization temperature T_x of the (P-E)RCP sample.



Fig. 2. The time development of γ fraction of (P-E)RCP during isothermal crystallization at 115°C.

と α 晶固有の α (130)反射ピークの高さ (H_{α}) の比から $f_{\gamma} = H_{\gamma} / (H_{\gamma} + H_{\alpha})^{[3]}$ で見積もった (図 3)。 Γ 晶分率は結晶化初期には低く、結晶化の進行につれて増大して最終値に漸近して いく。結晶化中のこのような γ 晶分率増大は、結晶化温度に依らず観察された。

次に、図 4(a)に示す球晶(T_x = 115°C)中の一つの領域(黄色)からマイクロビーム X 線 回折測定によって得られた広角 X 線回折(WAXD)パターン、及びその X 線強度プロファ イル I(q) (q:散乱ベクトル)を図 3 に示す。さらに、図 4(a)中に示されたメッシュ全領域 (5µm²; 20×20)から得られた WAXDパターンと I(q)から決定した、α 晶の a 軸方位(針状

晶方向、矢印)とγ晶分率(緑色濃度)の2次元空間マップを図4(b)に示す。α晶が球晶中 で動径方向に成長していることを確認できることに加え、γ晶分率が球晶中心付近で高く周 縁部に近付くにつれて低くなっていくことが明らかとなった。

続いて α 晶と γ 晶の局所的な方位関係を明らかにするため、図 5 に WAXD パターンにおける $\alpha(130)$ 反射と $\gamma(117)$ 反射の現れる方位角 χ の相関関係を示す。両反射は常にほぼ同じ方位角に現れていることから、針状 α 晶の(010)側面からエピタキシャル的に γ 晶が成長した場合の方位関係が球晶中においても維持されていることが示唆される。



Fig. 3. WAXD pattern(left) and X-ray intensity profile, I(q)(right), obtained from the yellow area of fig. 4(a)



Fig. 4. (a) Polarized-optical micrograph of the spherulite isothermally crystallized at 115°C for 62 min. The overlapped mesh with 20×20 5µm squares represents the areas scanned by microbeam. (b) The distribution map of γ -fraction (green concentration) and the direction of *a*-axis of α -crystals determined by WAXD patterns and I(q) at each mesh points.

本研究における(P-E)RCP バルク試料の観察結果と、超薄膜からの単結晶成長の観察結果 ^[2]を総合すると、以下の様な球晶成長機構が考えられる。まず、中心から成長速度の速い針 状α晶が動径方向に成長して球晶の骨格を形作っていく。その針状α晶の(010)側面から、成 長速度の遅い針状γ晶がα晶に対して垂直に順次遅れて成長し、針状α晶間の隙間を埋めて いきながら球晶が形成されていく。針状α晶は分岐しながらもほぼ1次元的に成長していく のに対し、その側面から成長するγ晶は2次元的に増大していくため、球晶成長につれてγ 晶分率は増大していく。球晶成長先端付近ではγ晶の成長の遅れのためγ晶分率が相対的に 低い状態であり、球晶同士が衝突した後も遅れて成長するγ晶によってγ晶分率の増大が継 続する。γ晶分率の増大には成長中に分別された低分子量成分によるγ晶2次結晶化による 寄与等の可能性もある^[4]が、基本的にはこのような球晶成長機によって成長中のγ晶分率の 増大や、球晶周縁部におけるγ晶分率の低下が説明できるであろう。



Fig. 5. The relation between azimuthal angles of the $\alpha(130)$ and $\gamma(117)$ reflections in the WAXD patterns obtained from the each scanned point of the spherulite of fig. 4

- [1] Brückner, S.; Meille, S. V. Nature 340, 455-457 (1989)
- [2] Taguchi et.al, Polymer Preprints, Japan 65, 2 (2016) 1Pa023
- [3] A. Turner-Jones, Polymer 12, 487 (1971)
- [4] K. Nozaki et.al, J. Macromol. Sci. Pt B-Physics, B42, 3&4, 697-707(2003)